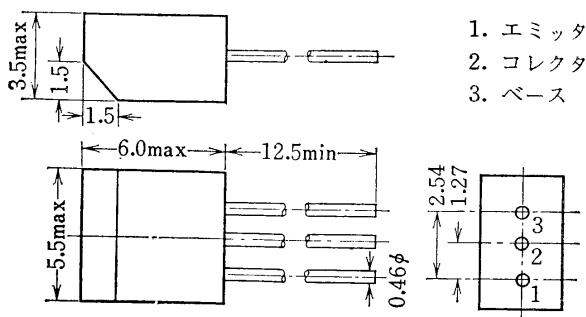


2SC458

シリコン NPN プレーナ形
低周波増幅用



■ 最大定格 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	30	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	100	mA
許容コレクタ損失	P_O	200	mW
接合部温度	T_J	125	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+125	°C

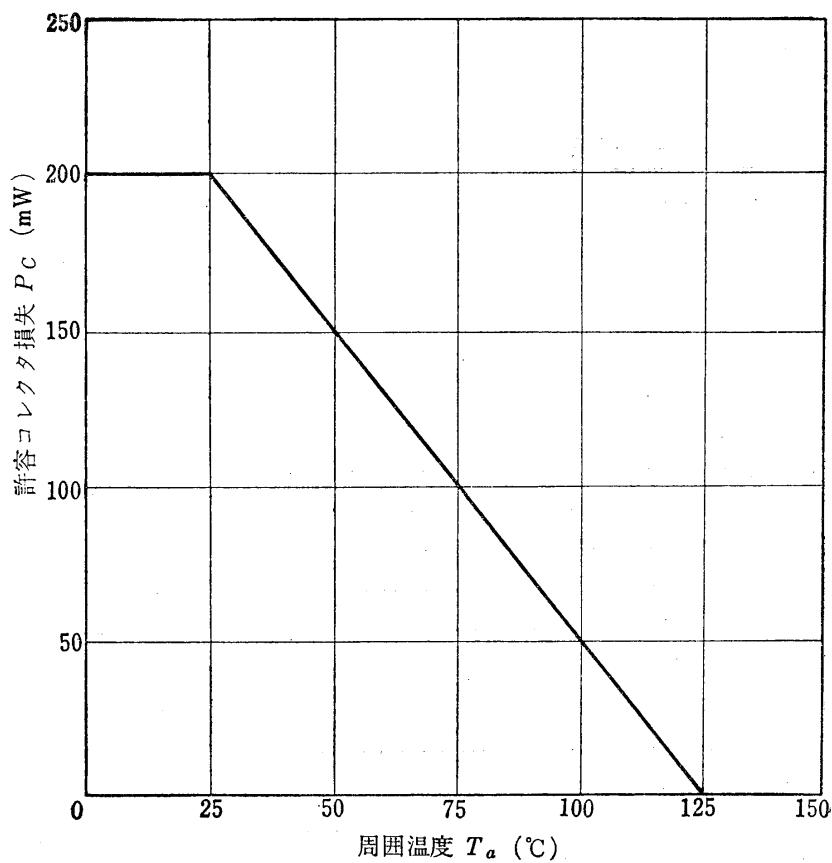
■ 電気的特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

			最小	標準	最大	
コレクタ・ベース破壊電圧	BV_{CBO} ($I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$)	30	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	BV_{CEO} ($I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$)	30	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	BV_{EBO} ($I_E=10\mu\text{A}, I_G=0$)	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO} ($V_{CB}=18\text{V}, I_E=0$)	—	—	0.5	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO} ($V_{EB}=2\text{V}, I_G=0$)	—	—	0.5	μA
直流電流增幅率*	h_{FE} ($V_{CE}=12\text{V}, I_C=2\text{mA}$)	60	—	320	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE} ($V_{CE}=12\text{V}, I_C=2\text{mA}$)	—	0.65	0.75	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ ($I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$)	—	0.15	1.1	V
雑音指数	NF ($V_{CE}=6\text{V}, I_C=0.1\text{mA}, f=1\text{kc}, R_g=500\Omega$)	—	8	15	dB
小信号入力インピーダンス	h_{ie} ($V_{CE}=12\text{V}, I_E=-2\text{mA}, f=270\text{c/s}$)	—	2.8	—	$\text{k}\Omega$
小信号電圧帰還率	h_{re} (")	—	0.7	—	$\times 10^{-4}$
小信号電流增幅率	h_{fe} (")	—	160	—	
小信号出力アドミタンス	h_{oe} (")	—	20	—	μV

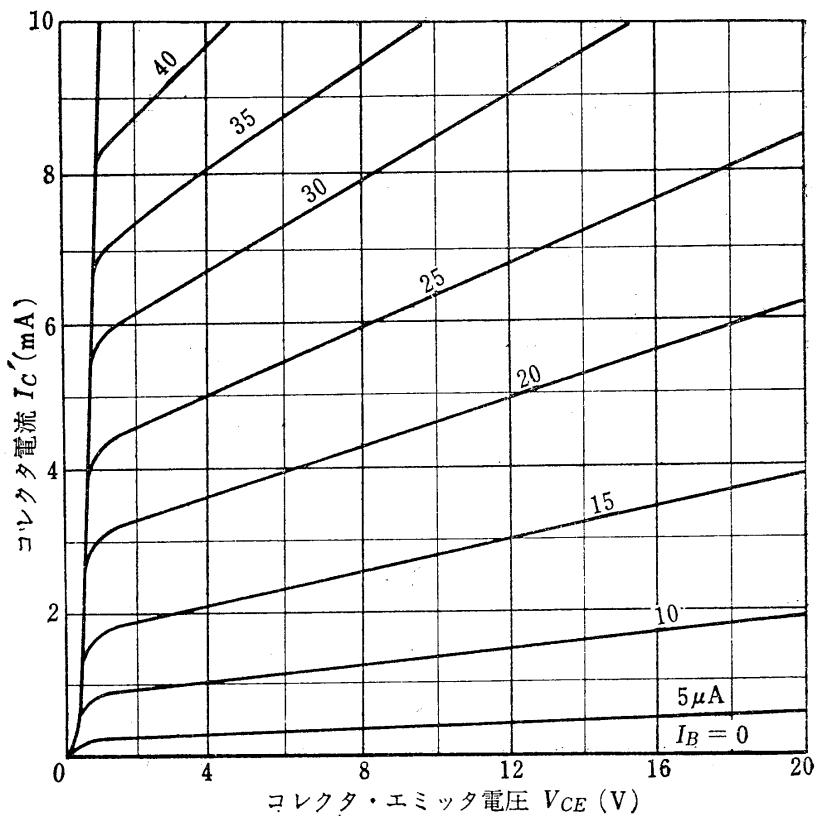
* 2SC458 は h_{FE} の値により下記のように 3 区分し現品にそれぞれⒶ, Ⓑ, Ⓒ と表示してあります。

Ⓐ 60~120 Ⓑ 100~200 Ⓒ 160~320

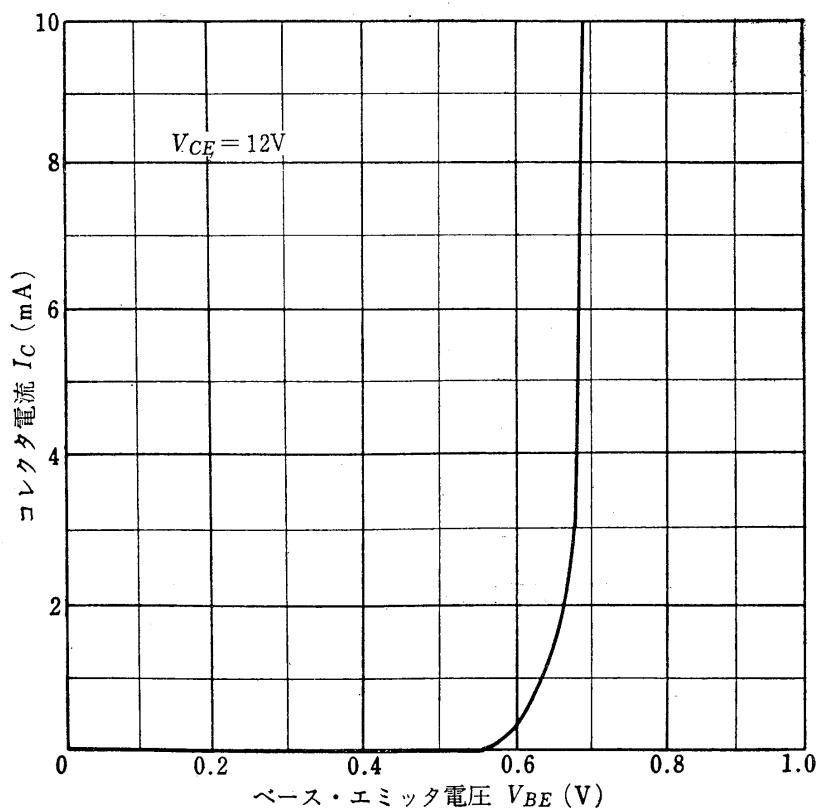
許容コレクタ損失の周囲温度による変化



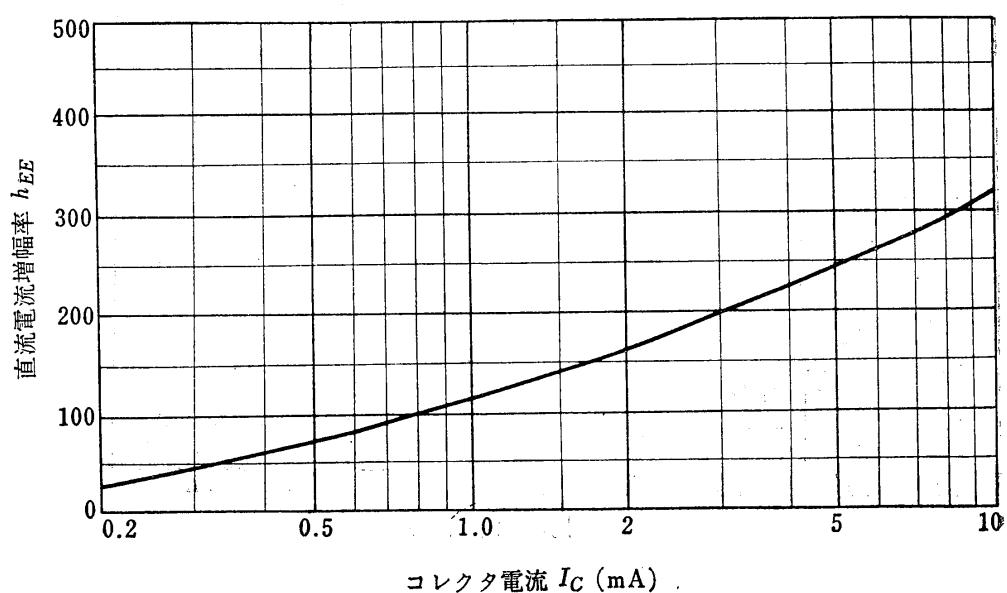
エミッタ接地出力静特性



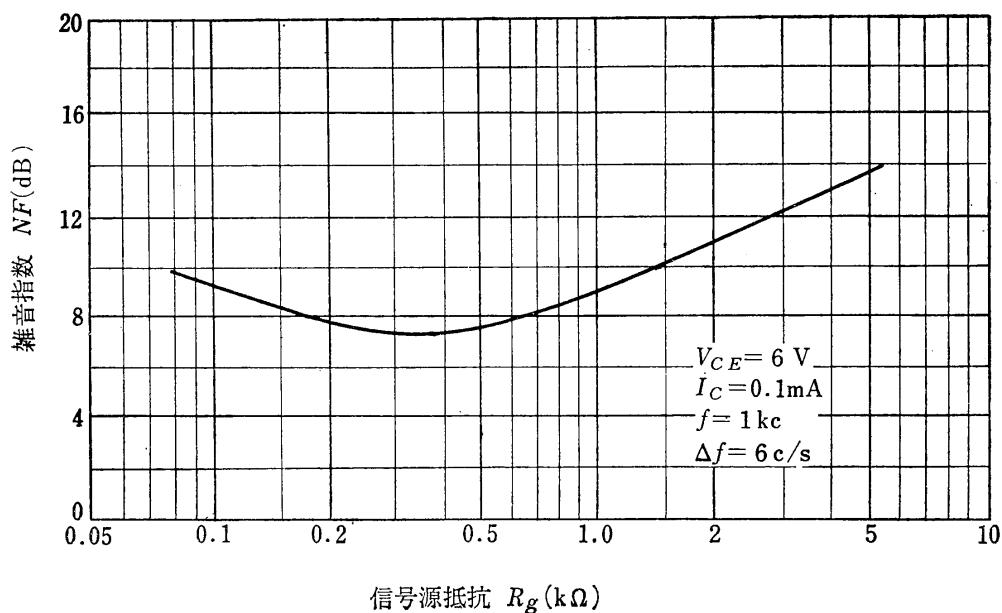
エミッタ接地伝達静特性



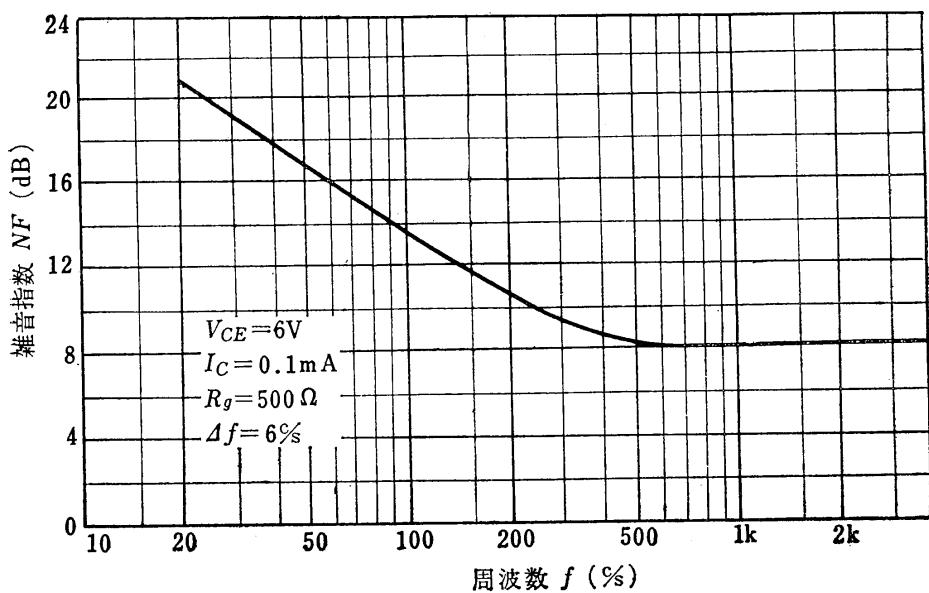
直流電流増幅率対コレクタ電流特性



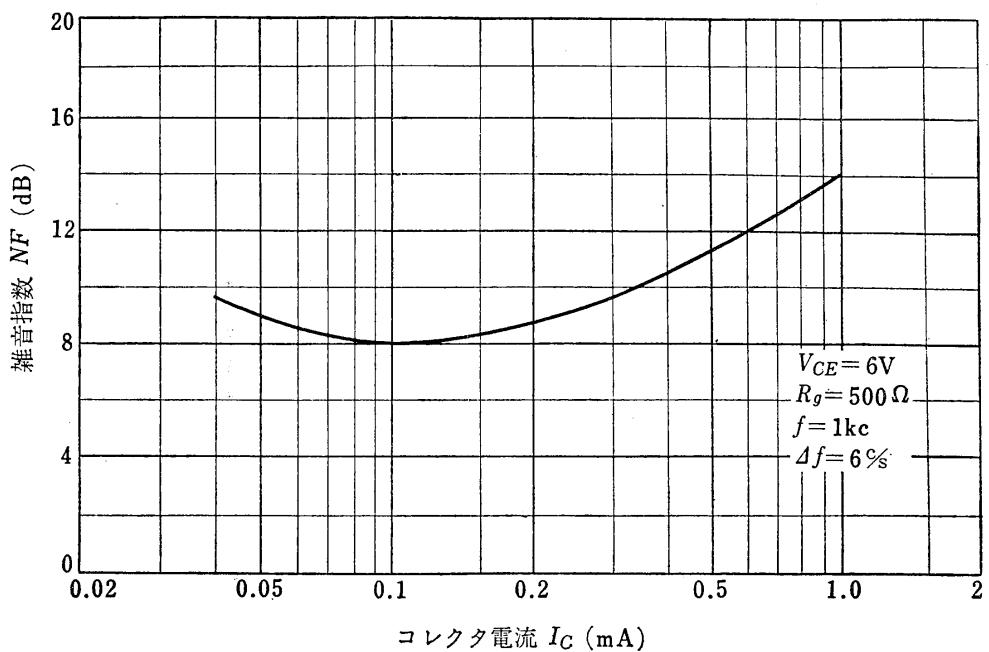
雜音指數對信號源抵抗特性



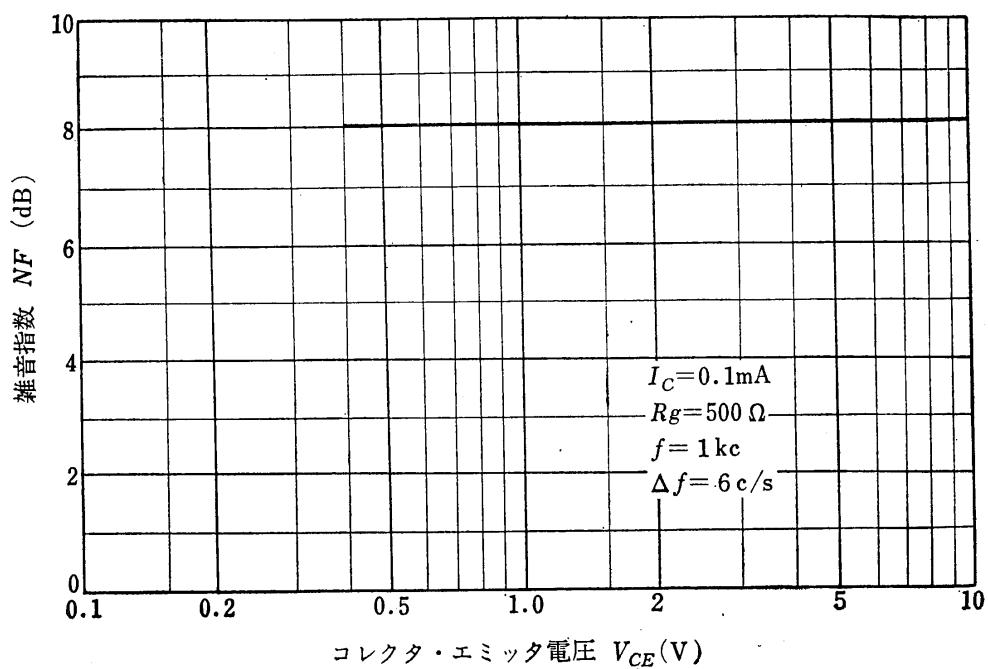
雜音指數對周波數特性

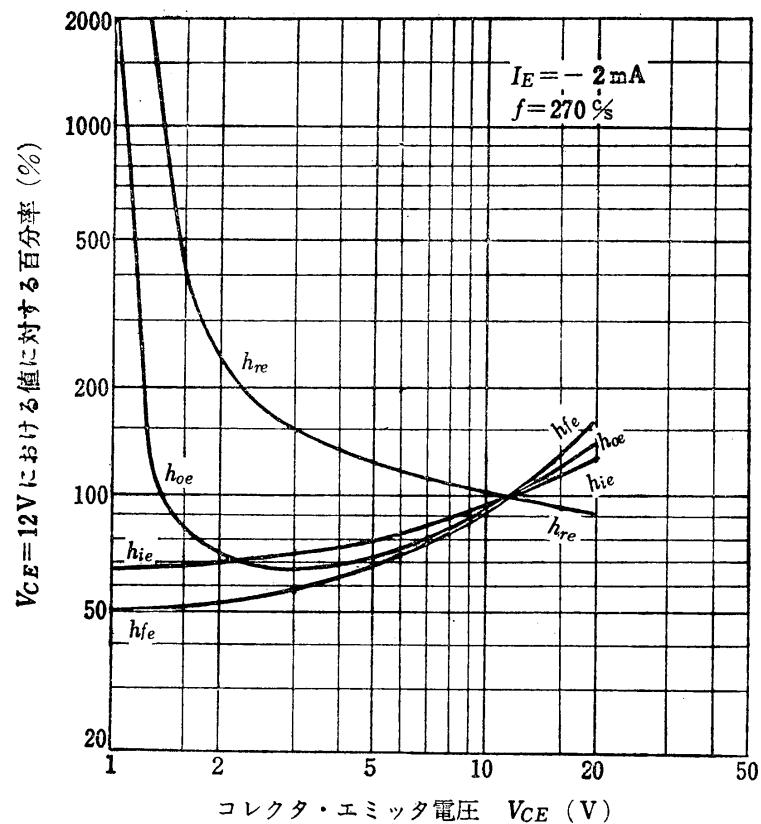


雑音指数対コレクタ電流特性



雑音指数対コレクタ・エミッタ電圧特性



h 定数対コレクタ・エミッタ電圧特性**h 定数対エミッタ電流特性**